

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM300GB120DLC

eupec



vorläufige Daten
preliminary data

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauerstrom DC-collector current	$T_C = 80\text{ °C}$	$I_{C,nom.}$	300	A
	$T_C = 25\text{ °C}$	I_C	625	A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ ms}, T_C = 80\text{ °C}$	I_{CRM}	600	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C=25\text{ °C}, \text{ Transistor}$	P_{tot}	2,5	kW
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V
Dauerstrom DC forward current		I_F	300	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	600	A
Grenzlastintegral der Diode I^2t - value, Diode	$V_R = 0V, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125\text{ °C}$	I^2t	19	kA^2s
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{ Hz}, t = 1\text{ min.}$	V_{ISOL}	2,5	kV

Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 300A, V_{GE} = 15V, T_{vj} = 25\text{ °C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	-	2,1	2,6	V
	$I_C = 300A, V_{GE} = 15V, T_{vj} = 125\text{ °C}$		-	2,4		V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 12\text{mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\text{ °C}$	$V_{GE(th)}$	4,5	5,5	6,5	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15V...+15V$	Q_G	-	-	-	μC
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25V, V_{GE} = 0V$	C_{ies}	-	21	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25V, V_{GE} = 0V$	C_{res}	-	-	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200V, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25\text{ °C}$	I_{CES}	-	0,02	0,5	mA
	$V_{CE} = 1200V, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125\text{ °C}$		-	0,5		mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0V, V_{GE} = 20V, T_{vj} = 25\text{ °C}$	I_{GES}	-	-	350	nA

prepared by: Mark Münzer	date of publication: 1999-03-18
approved by: Jens Thureau	revision: 1b

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM300GB120DLC

eupec



vorläufige Daten preliminary data

Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = 300A, V_{CE} = 600V$	$t_{d,on}$	-	0,05	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$		-	0,06	-	μs
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 300A, V_{CE} = 600V$	t_r	-	0,05	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$		-	0,07	-	μs
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = 300A, V_{CE} = 600V$	$t_{d,off}$	-	0,57	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$		-	0,57	-	μs
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 300A, V_{CE} = 600V$	t_f	-	0,04	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$		-	0,05	-	μs
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 300A, V_{CE} = 600V, V_{GE} = 15V$ $R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 60nH$	E_{on}	-	35	-	mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 300A, V_{CE} = 600V, V_{GE} = 15V$ $R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 60nH$	E_{off}	-	36	-	mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_p \leq 10\mu sec, V_{GE} \leq 15V, R_G = 3,3\Omega$ $T_{vj} \leq 125^\circ C, V_{CC} = 900V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	I_{SC}	-	1800	-	A
Modulinduktivität stray inductance module		L_{sCE}	-	25	-	nH
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse – Chip module lead resistance, terminals – chip	$T_C = 25^\circ C$	R_{CC+EE}	-	0,20	-	m Ω

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode / Diode

			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$I_F = 300A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C$	V_F	-	1,8	2,3	V
	$I_F = 300A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	1,7	-	V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 300A, -di_F/dt = 5400A/\mu sec$	I_{RM}	-	348	-	A
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	420	-	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 300A, -di_F/dt = 5400A/\mu sec$	Q_r	-	28	-	μAs
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	58	-	μAs
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 300A, -di_F/dt = 5400A/\mu sec$	E_{rec}	-	9	-	mWs
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	21	-	mWs



**vorläufige Daten
preliminary data**

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC	R_{thJC}	-	-	0,05	K/W
	Diode/Diode, DC		-	-	0,125	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W/m} \cdot \text{K} / \lambda_{grease} = 1 \text{ W/m} \cdot \text{K}$	R_{thCK}	-	0,01	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	150	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix					
Innere Isolation internal insulation				AL ₂ O ₃	
Kriechstrecke creepage distance				20	mm
Luftstrecke clearance				11	mm
CTI comperative tracking index				275	
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque		M1	3	6	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque	terminals M6	M2	2,5	5	Nm
Gewicht weight		G		420	g

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

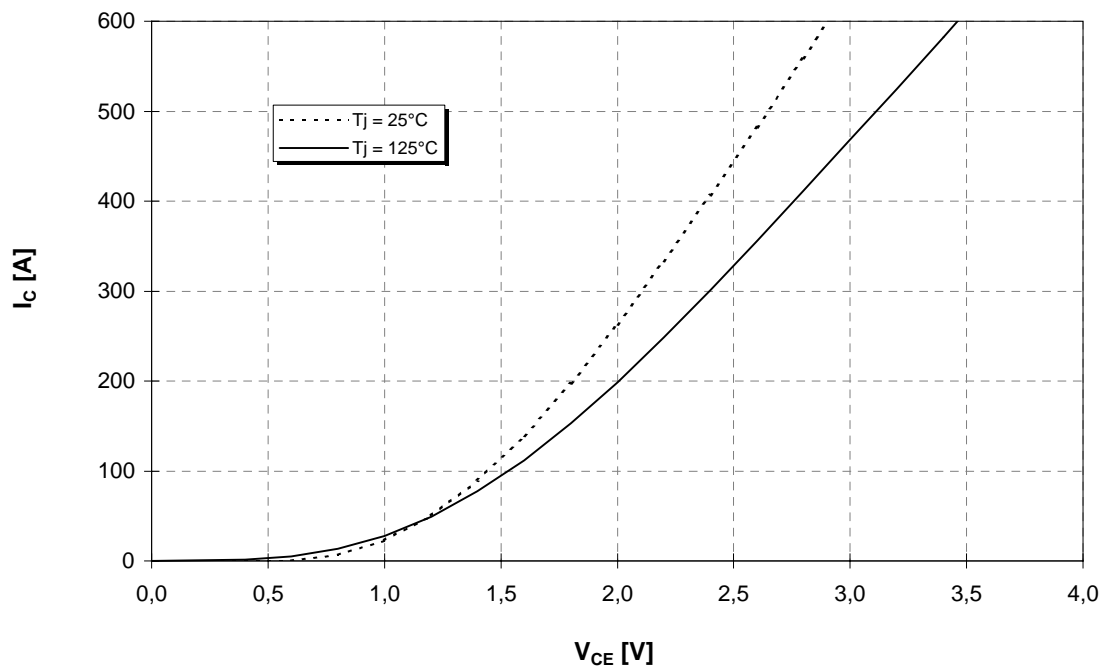
This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.



Ausgangskennlinie (typisch)
Output characteristic (typical)

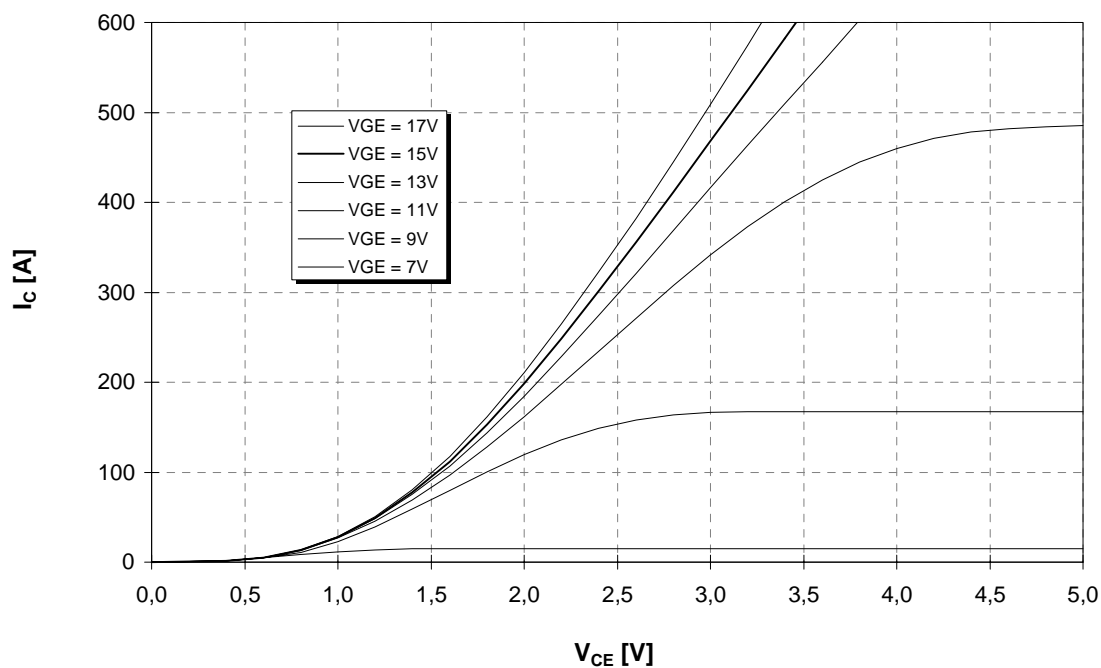
$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15V$

vorläufige Daten
preliminary data



Ausgangskennlinienfeld (typisch)
Output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125^\circ C$

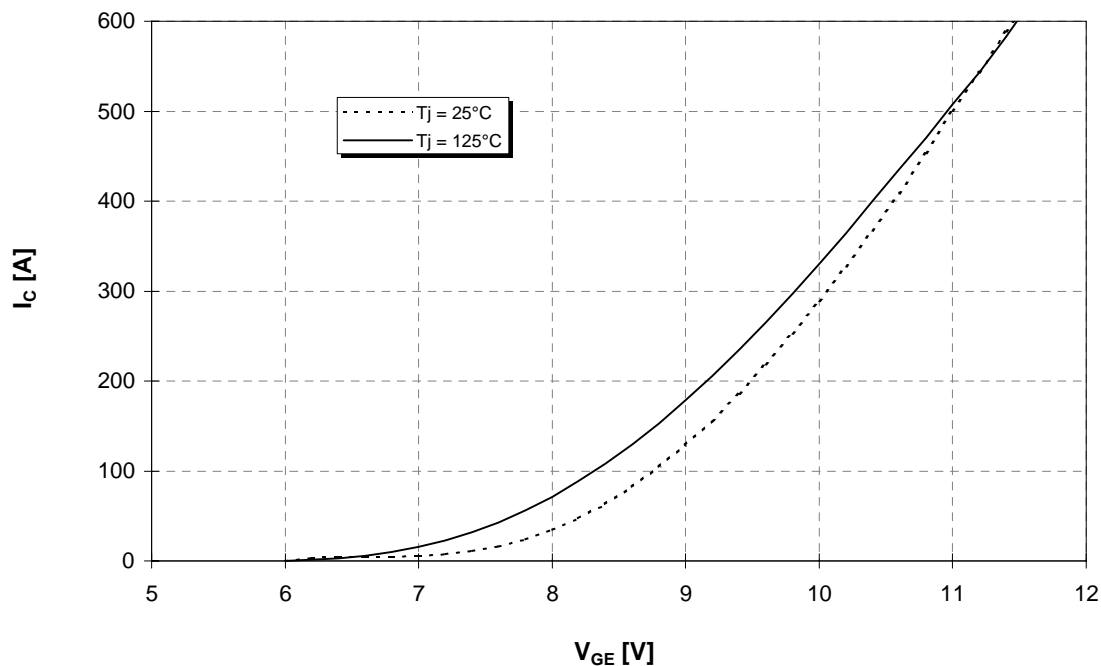




vorläufige Daten
preliminary data

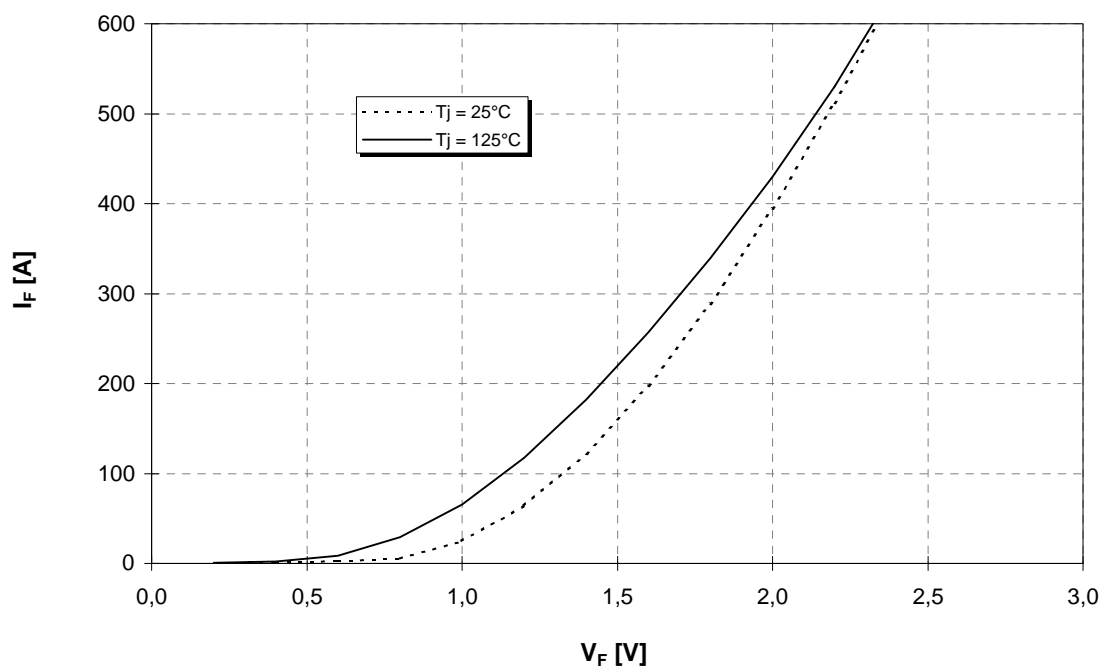
Übertragungscharakteristik (typisch)
Transfer characteristic (typical)

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20V$



Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)
Forward characteristic of inverse diode (typical)

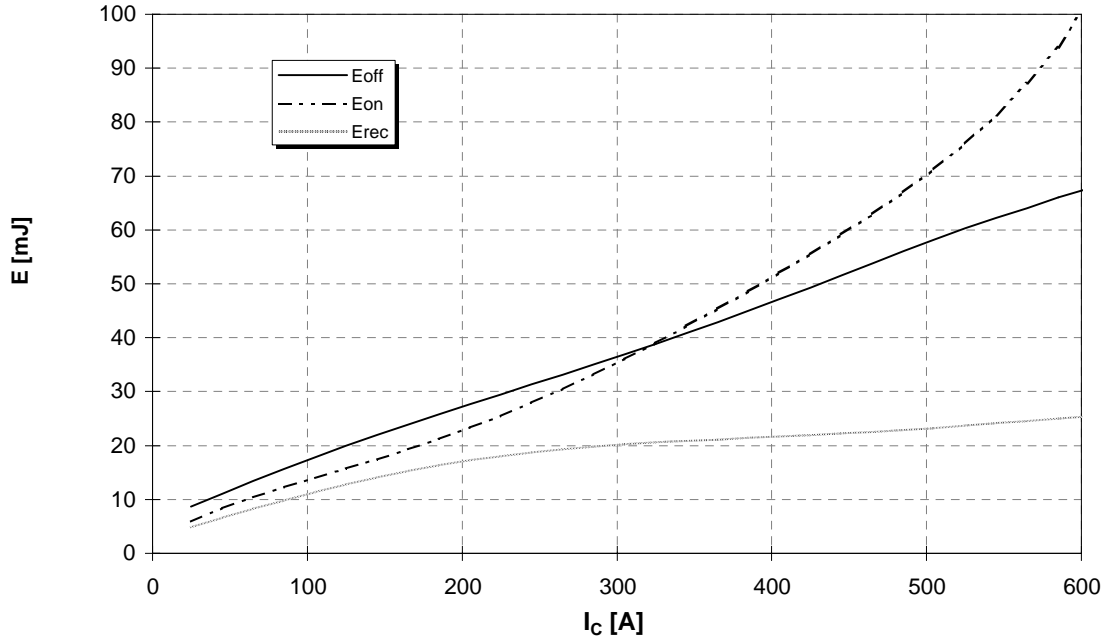
$I_F = f(V_F)$



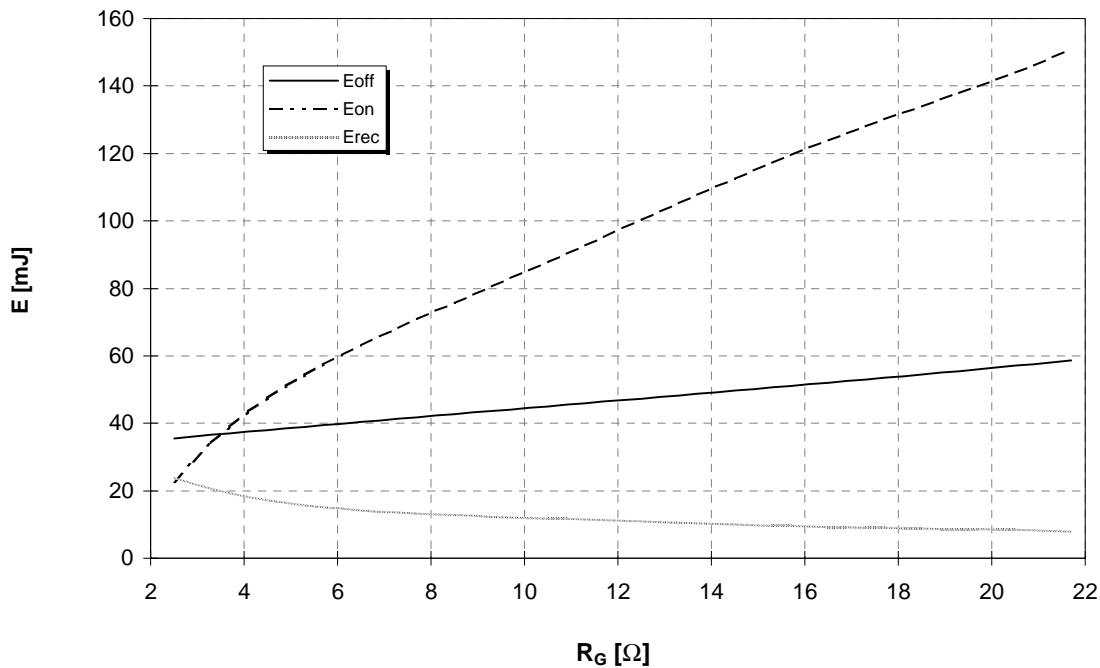


vorläufige Daten
preliminary data

Schaltverluste (typisch) $E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$
 Switching losses (typical) $V_{GE}=15V$, $R_{gon} = R_{goff} = 3,3 \Omega$, $V_{CE} = 600V$, $T_j = 125^\circ C$



Schaltverluste (typisch) $E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$
 Switching losses (typical) $V_{GE}=15V$, $I_C = 300A$, $V_{CE} = 600V$, $T_j = 125^\circ C$

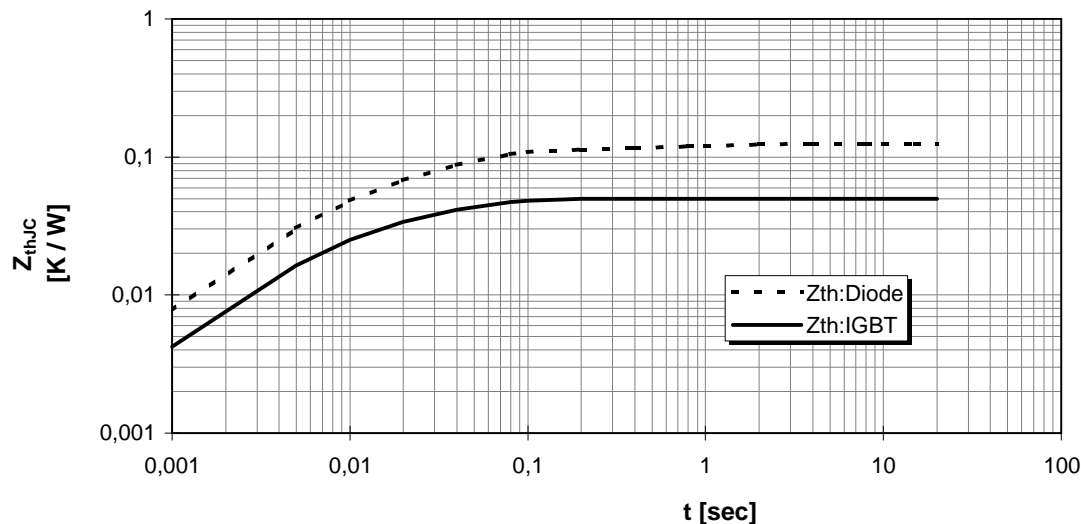




vorläufige Daten
preliminary data

Transienter Wärmewiderstand
Transient thermal impedance

$Z_{thJC} = f(t)$

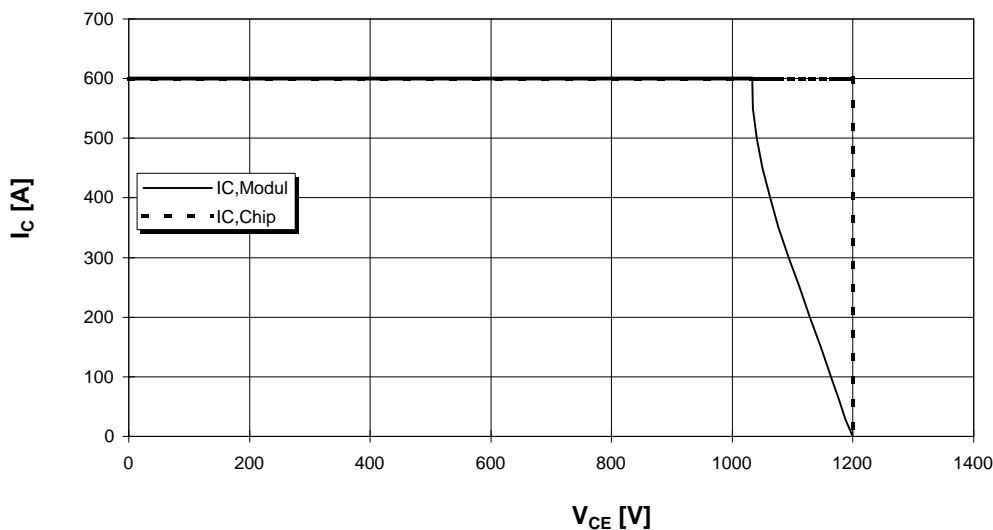


i	1	2	3	4
r_i [K/kW] : IGBT	22,27	16,95	10,76	0,02
τ_i [sec] : IGBT	0,006	0,029	0,043	1,014
r_i [K/kW] : Diode	34,12	50,84	26,33	13,71
τ_i [sec] : Diode	0,006	0,035	0,033	0,997

Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)

Reverse bias safe operation area (RBSOA)

$V_{GE} = 15V, R_g = 3,3 \text{ Ohm}, T_{vj} = 125^\circ C$





vorläufige Daten
preliminary data

